EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan -

PUBLICATION NUMBER

57148866

PUBLICATION DATE

14-09-82

APPLICATION DATE

11-03-81

APPLICATION NUMBER

56033944

APPLICANT: HITACHI LTD;

INVENTOR:

CHITOKU KAZUO;

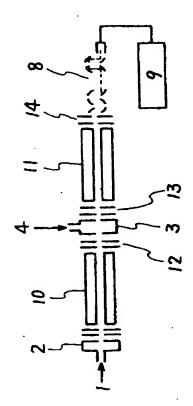
INT.CL.

H01J 49/42 G01N 27/62

TITLE

: QUADRUPOLE MASS

SPECTROGRAPH



ABSTRACT :

PURPOSE: To obtain a mass spectrograph suitable for molecular structure analysis by a construction wherein quadrupole mass filters are arranged in tandem by utilizing collision dissociation.

CONSTITUTION: When a mass spectrograph is used for various purposes, a mass filter 10 in the first stage is put in a scanning mode and reaction gas is not introduced into a collision vessel 3. On the other hand, a mass filter 11 in the second stage is not supplied with a d.c. electromagnetic field but a high-frequency electromagnetic field, so that all ions may pass through the mass filter 11 in the second stage. A mass spectrum is observed by the mass filter 10 in the first stage which is conducting a scanning operation. Accordingly, the structure of an ion molecule can be learned because the process of ion dissociation is made clear.

COPYRIGHT: (C)1982, JPO& Japio

(B) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩ 公開特許公報 (A)

昭57-148866

(f)Int. Cl.³ H 01 J 49/42 G 01 N 27/62 識別記号

庁内整理番号 6680-5C 7363-2G 砂公開 昭和57年(1982)9月14日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

69四重極質量分析計

即特

額 昭56-33944

22日出

願 昭56(1981)3月11日

②発 明

千徳一夫

勝田市市毛882番地株式会社日

立製作所那珂工場内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内1丁目5

番1号

加代 理 人 弁理士 高橋明夫

明 細 槽

発明の名称 四重極質量分析計

特許請求の範囲

1. イオン源を装着した四重極形マスフイルタと 二次電子増倍管かよび増幅器を装着した四重極形 マスフイルタとをタンデムに配し、その中間にイ オンーガス分子反応容器かよびイオン加速電極と イオン減速電極を配置したことを特徴とする四重 極質量分析計。

発明の詳細な説明

本発明は四重極質量分析計に保り、特に分子構 造解析に用いるに好適な質量分析計に関する。

従来の分子構造解析用質量分析計は偏向電場と 偏向磁場を組合せた二重収斂形質量分析であり、 高分解能を有するが、形状が大きく、操作が複雑。 価格が高価であるなどの欠点がある。

本発明の目的はイオンとガス分子の衝突による イオンの解離作用を効果的に用いることにより、 小形の構成にもかかわらず高分解能質量分析計に 匹敵する性能の四重磁質量分析計を提供するにあ ъ.

本発明は、イオン原で生成したイオンの質量スペクトルを得る第1段のマスフイルタと、この第1段のマスフイルタを反応ガス分子と衝突させる衝突容器と、この衝突容器内で生じた解離イオンの質量スペクトルを得る第2段のマスフイルタと、イオン後出器との組合せによって、親イオンと娘イオンとの関係を明らかにする事により、分子標道解析に用いられる四重種形質量分析計とするものである。

数 k V に加速されたイオン A B * が原子あるいは分子と衝突すると、振動あるいは電子状態の励起がおこり、解離に必要なエネルギー E * を得たイオンは開裂をおこす。イオン A B * の加速エネルギーを V。とし、衝突解離生成物 A * の運動エネルギーを V とすると式(1)が成立する。

$$V = (\frac{m_A}{m_A + m_B}) (V_0 - E^{\circ}) + 2 (\frac{(m_A m_B)}{m_A + m_B})^{1/2}$$

$$((V_0 - E^{\bullet}) W)^{1/2} \cos \theta + (\frac{m_B}{m_A + m_B}) W \cdot \cos^2 \theta$$

.....(1

ここで、WはAB・*の内部エネルギーの一部が 運動エネルギーとして放出された量で、βは重心 系でみたときの散乱角である。生成イオンの運動 エネルギーの分布からE・、W、生成物A・の質 量™Aを知ることが出来る。

第1図は従来の逆配置二重収束質量分析計による原理図であり、第2図は正常配置二重収束質量分析計による原理図である。

那1 図では、イオン願2で生成した各種イオン5を偏向磁場7で選別し、特定イオンだけを衝突容器3に導き、衝突によつて生成した娘イオンの選動エネルギーを偏向電場6で測定することで、分子イオンの解離状態から分子の構造の知見を得る。第2 図の場合は、任意の質量 m。を持つイオン5が偏向電場6、偏向磁場7を通つて二次電子増倍管8に達する。そのためには式20が成立する。

$$m_o = \alpha B_o^2 / E_o \qquad \cdots \qquad (2)$$

CCで、αは装置に関する定数、B。は偏向磁場 強度、E。は偏向電場強度である。

ことで、mo * →m, * (mo - mi) のような

以下にこの実施例装置を汎用質量分析計とし用いる場合、特定の親イオンに関係する娘イオンを 観測する場合、また、特定の娘イオンに関係する 親イオンを観測する場合について、動作条件も含 めて述べる。第1図、第2図と同じ機能のものに は同じ符号を付してある。

(1) 汎用質量分析計として用いる場合:

第1段のマスフイルタ10をスキャンモードにし、衝突容器3には反応ガスを導入しない。また第2段のマスフイルタ11には道ת電界を与えず、高周波電界のみとして、全てのイオンが第2段のマスフイルタ11を通過できる条件に設定する。この状態で第1段のマスフイルタ10のスキャンによつて、マススペクトルが観測される。

(2) 特定の親イオンに関係する娘イオンを測定する場合;

まず、(1)で述べた汎用質量分析計の条件に設定 し、反応ガス4を衝突容器3に導入する。第1段 のマスフイルタ10によつて観イオンm。*を選 別し、イオン加速電便12によつて加速して衝突 解離を考えると娘イオンの運動エネルギーは近似 的ば

V ∝ m, / m。 で与えられる。 このイオンが偏 向 電場を通過するためには式(3)が成立する必要が ある。

またB² /Eを一定とするスキャンによつて、 m₁ へ解離する全ての親イオンを知ることも出来 る。いづれにしても装置は大がかりであり、スキャンの仕方も複雑である。

なお、第1図。第2図において、1は試料、4 は反応ガス、9は増幅器、14はコレクタ電極で ある。

第3四に本発明による一実施例の構成を示す。

(3) 娘イオンに関係する親イオンを観測する場合:

(2)で述べた動作状態において、まず、娘イオンm, *を第2段のマスフィルタ11で選別する。 ないで、第1段のマスフィルタ10をスキャンすることによつて、m, *に関係した親イオンの全 てが観測されることになる。

以上のように、第3図の実施によればイオンの 解離の経過が判ることからイオン分子の構造につ いての知見が得られる効果がある。

本発明によれば、衝突解離を利用し、四重極マ

特備昭57-148866(3)

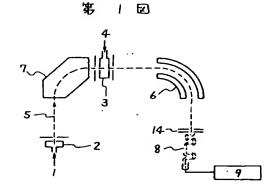
スフイルタをタンデムに構成することによつて、 小形化でき簡単な操作で、分子イオンの構造を解 析できる効果がある。

図面の簡単な説明

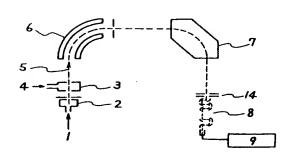
第1図は従来の高分解能二重収束質量分析計を 逆配置にした場合の動作原理図、第2図は従来の 同上分析計を正常配置にした場合の動作原理図、 第3図は本発明の一実施例の動作説明図である。 1…試料、2…イオン源、3…衝突容器、4…反 応ガス、8…二次電子増倍管、9…増幅器、10 …第1段のマスフイルタ、11…第2段のマスフ イルタ、12…イオン加速電極、13…イオン被 速電極、14…コレクタ電極。

代理人 并理士 高橋明夫





第 2 図



第 3 図

